



Plus d'infos

MÉTROLOGIE 3D : FIABILITÉ DES MESURES ET NOUVEAUX ENJEUX

Le Cetim vous accueille à Saint-Etienne le 17 septembre 2026 pour vivre une journée Cetim Experience dédiée à la métrologie dimensionnelle !

Notre ambition : vous apporter les clés pour répondre aux enjeux actuels :

- Réduire les non-qualités et gagner en compétitivité
- Fabriquer au juste nécessaire (réduction des coûts), en réduisant la sur-qualité
- Optimiser les temps de fabrication (traitement statistique, auto-correction...)
- Être conforme aux exigences des clients (maîtrise des incertitudes de mesure)
- Exploiter la data pour contribuer au remanufacturing/réemploi

Programme

8h00 : Accueil

8h15 : Introduction

8h30 : **Enjeux de la métrologie et mission du Cetim** - *Stéphane Roussel (Cetim)*

8h45 : **Dernières évolutions de la cotation ISO GPS : quelles opportunités** - *Anthony Roux (Cetim)*

9h30 : **Améliorer la confiance dans vos résultats de mesure** - *Julien Labarthe-Vacquier (EDF) et Florence Goutagneux (Cetim)*

10h30 : Pause

10h45 : **Qualification des logiciels de métrologie** - *Thierry Coorevits (ENSAM)*

11h15 : **Nos axes R&D pour accompagner vos développements : Métrologie robotisée, caractérisation avancée des surfaces, métrologie sur machine de production, digitalisation et valorisation de la donnée** - *Romain Brault et Stéphane Roussel (Cetim)*

12h00 : Pause déjeuner

13h30 : **Ateliers**

- MMT : nouvelle machine Grandes dimensions Leitz
- Logiciel VCMM2 sur machine Zeiss G2
- Etat de surface et caractérisation de surfaces
- Post-offline / Modèles 3D spécifiés

16h00 : **Bilan** - *Lionel Meleton (Cetim)*